

что в случае LiB_3O_5 величина ионной проводимости вдоль оси с выше в 20 раз, чем $\sigma_{||c}$ для $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$, и достигает $7 \cdot 10^{-5} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ при 300°C .

Проводимость в кристаллах LiB_3O_5 имеет существенно одномерный характер. Анализ особенностей кристаллической структуры и экспериментально установленный ионный характер проводимости дают основание для заключения, что проводимость в LiB_3O_5 обусловлена подвижностью ионов Li^+ . Этот вывод согласуется с результатами исследования носителей тока в $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ [2, 3]. Установление детальных особенностей температурного поведения ионного переноса в одномерном проводнике LiB_3O_5 является задачей дальнейших исследований.

Список литературы

- [1] Button D. P., Mason L. S., Tuller H. L., Uhlmann D. R. // Solid State Ionics. 1983. V. 9–10. P. 585–592.
- [2] Алиев А. Э., Бурак Я. В., Лысейко И. Т. // Изв. АН СССР, неорг. мат. 1990. Т. 26. С. 1991–1993.
- [3] Иванов Ю. Н., Бурак Я. В., Александров К. С. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 12. С. 3379–3383.
- [4] Konig H., Hoppe R. // Z. Anorg. Allg. Chem. 1978. V. 439. P. 71–79.
- [5] Zucker U. H., Perenthaler E., Kuhs W. F. et al. // J. Appl. Cryst. 1983. V. 16. P. 358.
- [6] Becker P. J., Coppens P. // Acta Cryst. 1974. V. A30. P. 129–147.
- [7] Иванов-Шиц А. К., Сорокин Н. И., Федоров П. П., Соболев Б. П. // ФТТ. 1983. Т. 25. № 5. С. 1748–1753.
- [8] Wagner C. // Z. Electrochem. 1956. V. 60. P. 4–7.
- [9] Zhao S., Huang C., Zhang H. // J. Crystal Growth. 1990. V. 99. P. 805–811.

Институт кристаллографии РАН
Москва

Поступило в Редакцию
12 июля 1991 г.

УДК 538.915

© Физика твердого тела, том 33, № 12, 1991
Solid State Physics, vol. 33, N 12, 1991

ЭНЕРГИИ СВЯЗИ ОСТОВНЫХ СОСТОЯНИЙ В ЩГК В РАМКАХ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ЛОКАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ С УЧЕТОМ КОРРЕКЦИИ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ

И. Ф. Бикметов, А. Б. Соболев

Известно, что использование процедуры коррекции самовзаимодействия (СВК) [1, 2] в теории функционала локальной плотности (ФЛП) [3] позволяет получить близкую к экспериментальной величину энергетической щели в диэлектриках [4]. Однако вопрос о применимости ФЛП одноэлектронных состояний для оценки рентгеновских возбуждений в кристалле остается открытым и может быть решен лишь при проведении численных тестовых расчетов простейших систем.

Целью данной работы был расчет энергий связи остовных и квази-остовных состояний в ряде щелочно-галоидных кристаллов (ЩГК) NaF , NaCl , KCl в рамках кластерного метода рассеянных волн (РВ), базирующегося на формализме ФЛП. Корректность процедуры внедрения кластера в кристалл обеспечивалась использованием модели кристаллического кластера (КК) [5], а также его достаточно большими размерами. Анализ результатов тестовых расчетов фрагментов ЩГК в модели КК, включающих в себя более трех координационных сфер [6], показал, что относительное положение заполненных состояний (включая остовные) слабо зависит от способа выбора кластера.

В данной работе рассчитывалась электронная структура кластеров, включающих в себя шесть координационных сфер как относительно позиции катиона $[A_{43}H_{38}]^{5+}$ (а), так и аниона $[H_{43}A_{38}]^{5-}$ (б) (где A=Na, K; H=Cl, F) и имеющих точечную симметрию O_h . Изменение относительного энергетического положения состояний при переходе от (а) к (б) составило не более чем 0.01 эВ.

Решение поставленной задачи невозможно в рамках стандартного варианта метода РВ [7], в котором в самосогласование включаются лишь внешние валентные орбитали ионов кластера, а остовые орбитали сохраняют существенно атомный характер — приближение «замороженного» остова. Поэтому наряду со стандартным использовался модифицированный вариант метода РВ, одной из особенностей которого является использование приближения «оттаявшего» остова. При этом на каждой итерации расчета в процедуру самосогласования включались все орбитали, а энергии, соответствующие остовым состояниям, вычислялись с учетом наложения нулевого граничного условия на волновую функцию иона на границе соответствующей МТ-сферы. Из расчетов известно, что ФЛП одноэлектронные энергии являются заниженными оценками энергий связи орбиталей при сопоставлении с экспериментальными данными [1]. Принципиальное улучшение результатов может быть получено с использованием СВК [1, 2], устанавливающей компенсацию соответствующих слагаемых взаимодействия электрона самого с собой в выражении для кулоновского и обменного вкладов в полную энергию. В данной работе была использована схема СВК-коррекции, предложенная первоначально для атомов в [1], а в дальнейшем использованная в зонных [4] и кластерных расчетах [8]. В конкретных расчетах использовались выражения, предложенные в работе [2], в которой основу СВК составляют орбитально-зависимые добавки-константы в эффективный потенциал. На энергетическое положение остовых орбиталей оказывает влияние учет релятивистских эффектов. Принимая во внимание малость величины последних, учет

Таблица 1

Энергия связи (эВ) электронов в NaF, NaCl, KCl и атомах Na, K, F, Cl в сравнении с экспериментальными данными

| Кристалл | Орбиталь | Ион | Атом | Эксперимент [10] |
|----------|----------|--------|--------|------------------|
| NaF | Na 2p | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 2s | 27.36 | 27.26 | 32.6 |
| | 1s | 1048.0 | 1048.0 | 1041.2 |
| | F 2p | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 3s | 18.99 | 19.0 | 20.4 |
| | 1s | 685.63 | 687.1 | — |
| NaCl | Na 2p | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 2s | 27.1 | 27.26 | 32.6 |
| | 1s | 1051.9 | 1048.0 | 1041.0 |
| | Cl 3p | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 3s | 12.01 | 13.76 | 10.80 |
| | 2p | 198.6 | 200.5 | 193.5 |
| KCl | 2s | 257.2 | 259.0 | 264.1 |
| | 1s | 2822.4 | 2829.0 | 2815.4 |
| | K 3p | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 3s | 17.19 | 17.28 | 15.89 |
| | 2p | 281.8 | 280.1 | 278.0 |
| | 2s | 350.3 | 350.0 | 358.5 |
| | 1s | 3593.8 | 3593.6 | 3590.5 |
| | Cl 3p | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 3s | 12.33 | 13.76 | 10.80 |
| | 2p | 199.0 | 200.5 | 193.5 |
| | 2s | 256.7 | 259.0 | 264.1 |
| | 1s | 2821.9 | 2829.0 | 2815.4 |

релятивистских эффектов был проведен нами в рамках теории возмущения по схеме, предложенной в работе [9]. Отметим, что использование приближения «оттаявшего» остова и учет релятивистских эффектов ранее в модели КК не применялись.

Результаты расчетов энергии связи остовых и квазиостовых состояний в кристаллах приведены в табл. 1. Для удобства сопоставления результатов с экспериментальными данными энергии связи приведены относительно верхней заполненной орбитали для каждого иона в кристалле. Анализ результатов показывает, что взаимное энергетическое положение орбиталей слабо изменяется при переходе от свободного атома к иону в кристалле, что согласуется с результатами работы [10] (энергии связи соответствующих атомов рассчитаны с учетом СВК по схеме, предложенной в работе [2]). Таким образом, погрешность в определении энергии связи орбиталей в кристалле в рамках данного подхода прямо связана с таковой в атоме и определяется схемой, используемой СВК. При интерпретации рентгеновских спектров в рамках кластерных моделей, базирующихся на приближении ФЛП, основное внимание должно быть уделено как схеме внедрения кластера в кристалл, так и корректировке погрешности ФЛП. Использование СВК значительно улучшает согласие с экспериментальными данными для орбиталей s -типа (за исключением $2s$ -орбиталей) при определении энергии связи. Для орбиталей p -типа погрешность несколько больше. Другим важным моментом, который необходимо отметить, является то, что в расчетах в модели КК с учетом СВК корректно воспроизводится разность порогов ионизации катиона и аниона в кристалле (табл. 2). Учет релаксации остова приводит к незначительному

Таблица 2
Сопоставление расчетных (РВ) и экспериментальных данных

| Кристалл | Ширина запрещенной зоны, эВ | | | Разность порогов ионизации внешних p -орбиталей катиона и аниона, эВ | |
|----------|-----------------------------|-----------------|------|--|------|
| | ЛКАО* [4] | эксперимент [4] | РВ | эксперимент [10] | РВ |
| NaF | 13.3 | 11.7; 11.9 | 13.7 | 21.6 | 21.9 |
| NaCl | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 25.5 | 25.2 |
| KCl | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 12.0 | 11.4 |

* ЛКАО — метод линейной комбинации атомных орбиталей.

перераспределению валентной плотности, однако основные параметры одноэлектронного спектра энергии (ширина запрещенной зоны E_g , ширина валентной зоны) практически не изменяются. В табл. 2 приведены оценки E_g , полученные как разность энергий последнего заполненного и первого вакантного состояний, рассчитанных с учетом СВК. Из табл. 2 видно, что использование СВК позволяет получить величины E_g , близкие к таковым, полученным в [4] в зонных ЛКАО расчетах в рамках более точных подходов учета СВК. Очевидно, что в случае ЩГК обоснованием использованной схемы СВК являются высокая степень локализации волновых функций соответствующих состояний в области валентной зоны и возможность применения атомного предела.

Список литературы

- [1] Perdew J. P., Zunger A. // Phys. Rev. B. 1981. V. 23. N 10. P. 5048—5079.
- [2] Perdew J. P., Norman M. R. // Phys. Rev. B. 1982. V. 26. N 10. P. 5445—5450.
- [3] Теория неоднородного электронного газа / Под ред. С. Лундквиста: Пер. с англ. М., 1987. 407 с.
- [4] Erwin S. C., Lin C. C. // J. Phys. C.: Solid State Phys. 1988. V. 21. N 23. P. 4285—4309.
- [5] Lobatch V. A., Sobolev A. B., Rubin I. R. // Phys. Stat. Sol. B. 1990. V. 159. N 2. P. 111—119.
- [6] Соболев А. Б., Безель А. В. // ЖСХ. 1990. Т. 31. № 2. С. 17—23.

- [7] Johnson K. H. // *Adv. Quant. Chem.* 1973. V. 7. P. 143–185.
[8] Рубин И. Р., Лобач В. А., Кулебин Б. Е. // Препринт. Свердловск, 1989. С. 14–17.
[9] Wood J. H., Boring A. M. // *Phys. Rev. B*. 1978. V. 18. N 6. P. 2701–2711.
[10] Citrin P. H., Thomas T. D. // *J. Chem. Phys.* 1972. V. 57. N 10. P. 4446–4461.
[11] Алукер А. Д., Лусис Д. Ю., Чернов С. А. Электронные возбуждения и радиолюминесценция щелочно-галоидных кристаллов. Рига, 1979. 251 с.

Уральский политехнический институт
Екатеринбург

Поступило в Редакцию
3 октября 1990 г.
В окончательной редакции
26 июня 1991 г.

УДК 537.533.2+537.534

© Физика твердого тела, том 33, № 12, 1991
Solid State Physics, vol. 33, N 12 1991

АДСОРБЦИЯ ТЕРБИЯ И ГАДОЛИНИЯ НА ГРАНИ (100) КРИСТАЛЛА ВОЛЬФРАМА

*B. K. Медведев, T. P. Смерека, C. I. Степановский, F. M. Гончар,
P. P. Каменецкий*

В ряде работ [1–4] была выявлена реконструкция поверхности некоторых граней кристаллов вольфрама под действием адсорбированного слоя атомов щелочноземельных и редкоземельных элементов. Интересно изучить влияние реконструкции поверхности на эмиссионно-адсорбционные свойства металлопленочных систем и зависимость этого влияния от кристаллографической ориентации поверхности. Так, исследование адсорбции Ba [1] La [2] на грани (100) вольфрама показало, что реконструкция поверхности этой грани приводит к существенному ухудшению эмиссионной эффективности металлопленочных систем Ba–W (100) и La–W (100). Однако эмиссионная эффективность адсорбционных систем La–W (111) [3], Ba–W (111) [3], Tb–W (111) и Gd–W (111) [4] улучшалась при реконструкции подложки.

В целях дальнейшего выяснения влияния реконструкции подложки разной кристаллографической ориентации на эмиссионно-адсорбционные свойства пленок редкоземельных элементов в настоящей работе методом контактной разности потенциалов проведено исследование работы выхода ϕ и термической устойчивости пленок тербия и гадолиния на грани W (100) в широком интервале температур подложки. Источниками Tb и Gd служили наплавленные в вакууме капли этих металлов в тиглях из tantalа. Калибровка потоков атомов тербия и гадолиния проводилась нами по времени достижения минимума работы выхода систем Tb–W (100) и Gd–W (100) при непрерывном напылении адсорбата на поверхность. Концентрации, соответствующие ϕ_{\min} , устанавливались с помощью автоэлектронных измерений. При этом использовались данные работ [5, 6]. Во время экспериментов давление активных к адсорбции компонентов остаточных газов не превышало $\sim 10^{-9} \div 10^{-10}$ Па. В остальном методика эксперимента была такая же, как и в наших предыдущих работах [2–4].

На рисунке приведены концентрационные зависимости ϕ систем Tb–W (100) (a) и Gd–W (100) (b) при разных температурах подложки. Работа выхода чистой грани W (100) принималась равной 4.5 эВ [7]. Отметим, что тербий и гадолиний адсорбировались на подложке при указанных температурах, а ϕ измерялась при 300 К. Как видно из этого рисунка, концентрационные зависимости работы выхода при $T=300$ К существенно отличаются от кривых $\phi(n)$, полученных при более высоких (вплоть до $T \approx 1000$ К) температурах подложки. При температурах под-